水熱合成(K, Na)NbO3 厚膜の組織観察

東北大学金属材料研究所 白石貴久 木口賢紀 今野豊彦



Fig. 1 SEM による(K, Na)NbO₃ 膜の(a)表面像と(b)断面像.



Fig. 2 (K, Na)NbO₃膜の(a)LAADF-STEM 像と(b), (c)STEM-EDS マッピング像.

圧電体膜をセンサデバイスに応用する際,数μm-数百μm 程度の膜厚が求められる.本研究では,強アルカリ溶液中で 材料合成を行う水熱法の特徴を活かして,種々の膜厚範囲に 対応可能な製膜手法の確立を目指している.そこで,膜厚3 μmの圧電体(K, Na)NbO₃ 膜を(100)SrTiO₃ 基板上に作製 し,マルチスケールでの組織観察を行うことで,組成分布や 製膜過程を調査した.

Fig.1は SEM による(a) 膜表面と(b) 膜断面の観察像を示 している. 膜表面には柱状組織が観察されたことから, 製膜 過程は柱状成長であると推測される.また,それぞれの組織 は基板に対して一定の方位関係を持っていることから, (001)にエピタキシャル成長していることが分かった.さら に、断面像から空孔は観察されず、緻密な膜が堆積している ことも分かった. Fig. 2 は、膜-基板界面での STEM-EDS の結果を示している.マクロスコピックには K と Na が膜 中に均一に分布しているが、基板直上の 10 nm 程度の領域 において、K と Na のコントラストが逆転していた.これ は、製膜初期段階において Na が多く含まれていることを意 味している.

以上より,水熱法により高品質な圧電体厚膜の作製が可能 であることが示唆され,製膜過程に関する知見を得ることが できた.

(2018年8月20日受理)[doi:10.2320/materia.58.84]

Texture Observation for Hydrothermally-synthesized (K, Na)NbO₃ Thick Films; Takahisa Shiraishi, Takanori Kiguchi and Toyohiko J. Konno

Keywords: *SEM* (*scanning electron microscopy*), *STEM* (*scanning transmission electron microscopy*), *EDS* (*energy dispersive spectrometry*) TEM specimen preparation: ion milling TEM utilized: JEM–ARM200F (200 kV)